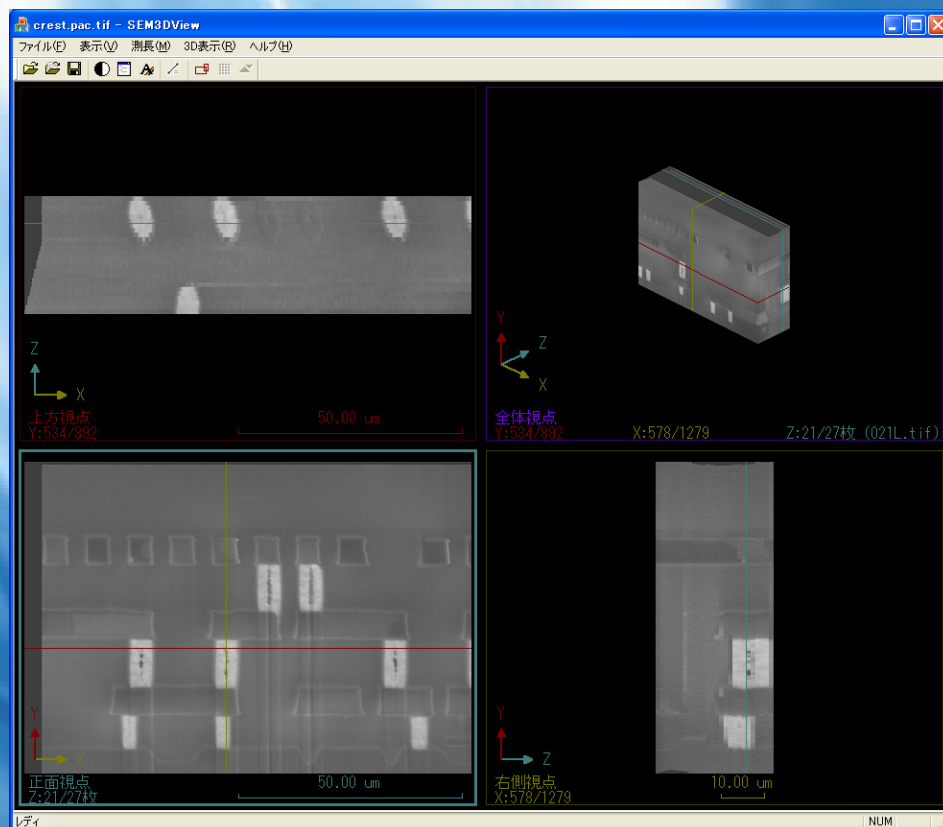


SEM 像 3D/断面表示ソフトウェア

SEM3DView

故障解析を強力に支援！

“SEM 像 3D/断面表示ソフトウェア”が誕生致しました。

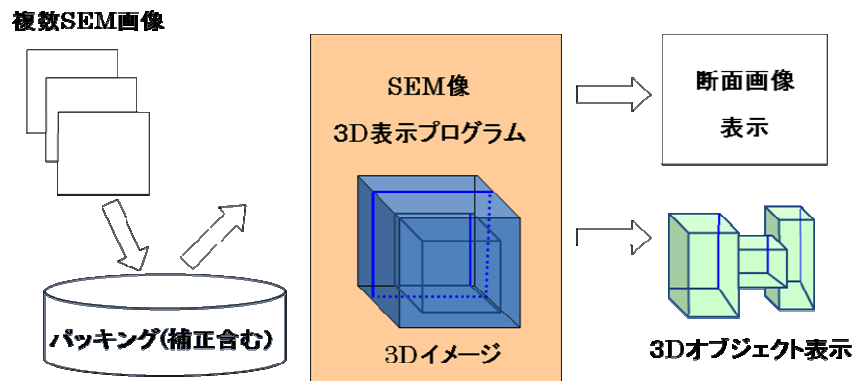


特長

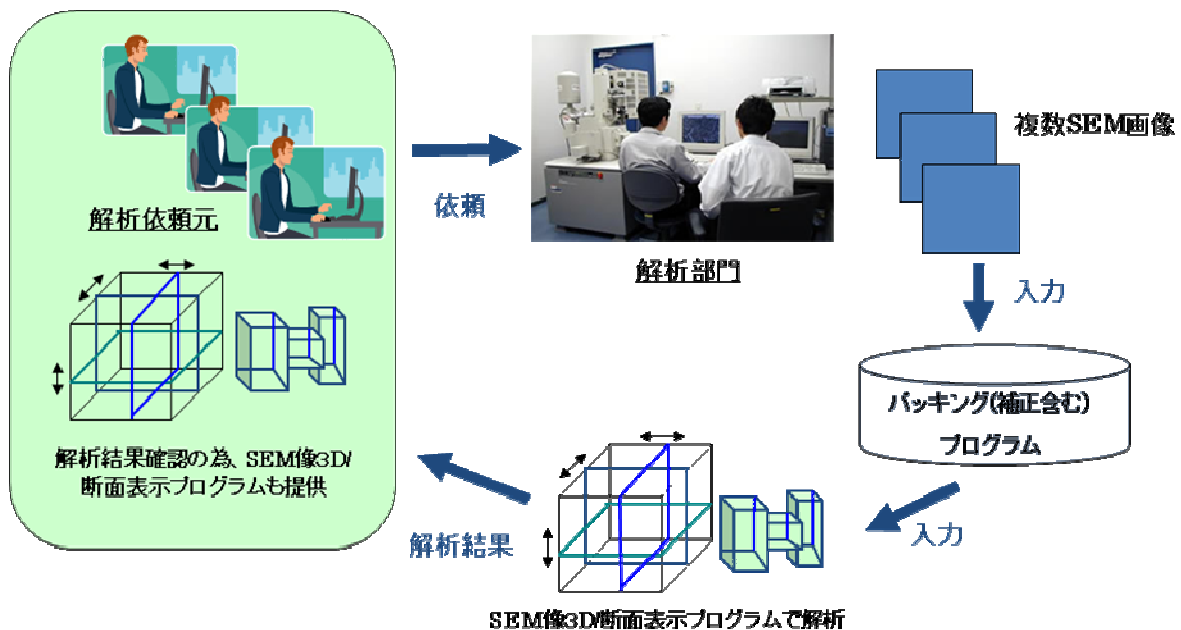
- ◆ 複数SEM像から立体的な3Dイメージの構築、任意の断面切り出し、内部構造の3Dオブジェクトの表示が行なえます。
- ◆ 解析依頼元でも直感的な操作が可能。SEM像の3D構築、断面表示の確認が行なえます。

SEM3DView について

- 試料の断面を連続的に FIB 加工し撮影された複数 SEM 画像から、立体的な 3D イメージを構築し、任意の断面表示、内部構造の 3D オブジェクトの表示が行なえます。以下にソフトウェアのシステム概念図を示します。



システムのご提案 (解析依頼元 ⇔ 解析部門)



【 動作環境 】

OS: WindowsXP + DirectX、ディスプレイ解像度: 1024x768 以上

- ※ 本カタログ記載の内容は、改良等の為、予告なしに変更される事があります。
- ※ 本カタログ中の会社名、製品名、データ名等は、各社の商標または登録商標です。

■ 販売代理店

■ 開発元

株式会社 アストロン

ASTRON

advanced software technology

〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目 2 番 4 号

新和ビルディング 10 階

TEL03-5325-6500 お問い合わせ先: sales@astron.co.jp